

4. А. В. Шкулипа. Способ измерения суммарной емкости. Авторское свидетельство № 253923.— ОИПОТЗ, 1969, № 31.
 5. Э. В. Зелях. Основы теории линейных электрических схем. М., Изд-во АН СССР, 1951.

Поступило в редакцию
 4 мая 1970 г.,
 окончательный вариант —
 30 июля 1970 г.

УДК 621.317.42+621.3.018.783.3

Н. С. БАБЕНКО
 (Новосибирск)

О ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ Э. Д. С. ХОЛЛА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

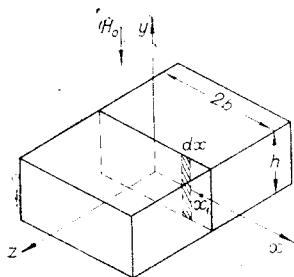
В настоящее время датчики Холла нашли широкое применение при физическом эксперименте и в измерительной технике [1—3] в качестве преобразователей, в том числе для измерения переменных магнитных полей. Нагрев датчика вихревыми токами и искажения магнитного поля в нем увеличивают погрешность измерений и этим ограничивают частотный и амплитудный диапазоны измеряемых магнитных полей. В связи с этим актуален вопрос оценки частотной зависимости э. д. с. Холла датчика.

1. Авторами [4] приведено выражение для э. д. с. Холла датчика в однородном гармоническом магнитном поле при ферромагнитном окружении

$$U_x = \frac{R}{d} I B_0 \operatorname{ch} \left(\frac{1+i}{2\delta} b \right) e^{i\omega t}. \quad (1)$$

где R — постоянная Холла; d — толщина датчика; I — ток питания датчика; B_0 — амплитуда измеряемого магнитного поля; b — ширина датчика; δ — толщина скин-слоя; ω — частота измеряемого поля. Экспериментально не удалось получить удовлетворительного подтверждения выражения (1) [4, 5], которое выведено при условии постоянства результирующего магнитного поля по толщине датчика, что справедливо при высоте зазора, равной толщине датчика. Обычно высота зазора существенно больше, поэтому представляет интерес решение задачи о влиянии частоты поля на э. д. с. Холла для датчика без ферромагнитного окружения.

Точный расчет распределения магнитного поля в прямоугольной пластинке для рассматриваемого случая является задачей весьма сложной. Проведем приближенное решение этой задачи для низких частот. Пусть датчик представляет собой бесконечно длинную пластинку шириной $2b$ и толщиной h (см. рисунок); σ — удельная проводимость материала датчика; μ_0 — магнитная проницаемость. Измеряемое магнитное поле $\dot{B}_0 = B_m e^{i\omega t}$ направлено по оси y . Из условия симметрии следует, что $\partial/\partial z = 0$, $E_y = E_x = 0$, а на основании неравенства $h \ll \delta$ можно принять $\frac{\partial \bar{E}}{\partial y} = 0$ и считать, что вихревые токи создаются только внешним магнитным полем \dot{B}_0 . Считая поле квазистационарным, в соответствии со вторым уравнением Максвелла $\operatorname{rot} \bar{E} = -\frac{\partial \dot{B}}{\partial t}$ можно записать $-\frac{\partial \dot{E}_z}{\partial x} = i\omega \dot{B}_0$. Отсюда следует, что $\dot{E}_z = -i\omega \dot{B}_0 x$, а плотность



тока с учетом уравнения $J = \sigma \dot{E}$ можно представить в виде $J_z = k^2 \dot{H}_0 x$, где $k^2 = -i \omega \sigma \mu_0 = -\frac{2i}{\delta^2}$. Выделим элементарную площадку $ds = h dx$ в датчике. Величина проходящего через нее вихревого тока определяется выражением $d\dot{I} = k^2 \dot{H}_0 x h dx$.

В реальных датчиках $b \gg h$, и поэтому магнитное поле в точке x_1 от двух симметричных относительно оси z элементов тока, находящихся за пределами интервала $x_1 - \frac{h}{2} \gg x \gg x_1 + \frac{h}{2}$, выбранного таким для удобства расчета, определим по формуле для двухпроводной линии [6]:

$$d\dot{H}_{x_1} = \frac{k^2}{\pi} \dot{H}_0 h \frac{x^2 dx}{x^2 - x_1^2}. \quad (2)$$

Составляющая поля от элементов датчика, расположенного внутри интервала, близка к нулю и может быть найдена в первом приближении из соотношения для поля внутри цилиндрического проводника двухпроводной линии. Считая плотность тока постоянной по ширине и равной $J = k^2 \dot{H}_0 x_1$, запишем соотношение для тока через указанный элемент: $\dot{I}' = k^2 \dot{H}_0 h^2 x_1$. Тогда, приняв радиус эквивалентного цилиндрического провода равным $h/2$, получим выражение для напряженности магнитного поля в виде

$$\dot{H}'_{x_1} = \frac{k^2 \dot{H}_0 h^2}{4\pi} x_1. \quad (3)$$

Принтегрировав (2) в интервалах $0 \leq x_1 - h/2$ и $(x_1 + \frac{h}{2}) \leq b$ и сложив результат с (3), получим выражение для \dot{H} в точке x_1

$$\dot{H}_{x_1} = \frac{k^2 \dot{H}_0 h}{2\pi} \left[2b - \frac{3}{2} h - x_1 \left(\ln \frac{2x_1 - h/2}{2x_1 + h/2} + \ln \frac{b + x_1}{b - x_1} \right) \right].$$

Среднее по ширине датчика значение вихревого поля, на которое он реагирует, с учетом методики определения \dot{H}_{x_1} , будет выражаться соотношением

$$\dot{H}_{в. ср} = \frac{k^2 \dot{H}_0 h}{2\pi} \left[2b - \frac{3}{2} h - \frac{1}{b} \int_{h/2}^{b-h/2} x_1 \left(\ln \frac{2x_1 - h/2}{2x_1 + h/2} + \ln \frac{b + x_1}{b - x_1} \right) dx_1 \right].$$

Производя операцию интегрирования и пренебрегая малыми величинами (допускаемая ошибка около $h/2$), получим

$$\dot{H}_{в. ср} = -i \frac{\dot{H}_0 h b}{\pi \delta^2} \left(1 + \frac{h}{2b} \ln \frac{4b}{h} \right). \quad (4)$$

Суммируя (4) и \dot{H}_0 , найдем формулу для усредненного результирующего поля в датчике $\dot{H}_{ср} = H_0 \left[1 - i \frac{hb}{\pi \delta^2} \left(1 + \frac{h}{2b} \ln \frac{4b}{h} \right) \right]$ и э. д. с. Холла соответственно

$$U_x = \frac{R}{h} I B_m \left[1 - i \frac{hb}{\pi \delta^2} \left(1 + \frac{h}{2b} \ln \frac{4b}{h} \right) \right] e^{j\omega t}. \quad (5)$$

Произведение $\frac{hb}{2b} \ln \frac{4b}{h}$ мало. Оно достигает максимального значения 0,5 для кристаллических узких датчиков ($2b \approx 1$ мм; $h = 0,2$ мм) и 0,1 для пленочных ($2b \approx 1$ мм; $h \approx 0,02$ мм). Поэтому в первом приближении значение частотной погрешности амплитуды э. д. с. Холла определяется выражением

$$\gamma = \frac{h^2 b^2}{2\pi^2 \delta^4}. \quad (6)$$

Для датчиков с минимальным удельным сопротивлением $\rho \approx 6 \cdot 10^{-3}$ Ом·см и $2b \approx 10$ мм на частоте 10 МГц γ принимает значение порядка $2 \cdot 10^{-2}$ у кристалличе-

ских и $2 \cdot 10^{-4}$ у пленочных. При оценке частотных искажений следует иметь в виду, что фазовая погрешность составляет заметную величину $\left(\operatorname{tg} \varphi = \frac{hb}{\pi \delta^2}\right)$.

Полученные результаты дают наилучшее приближение для пленочных датчиков, когда выполняется с большой точностью условие $b \gg h$.

2. Оценим величину частотной погрешности э. д. с. Холла за счет рассеиваемой мощности вихревых токов в датчике. Выделим элементарный объем в виде параллелепипеда, высота которого h , длина l и ширина dx . Проводимость этого объема можно описать соотношением $d\sigma = \frac{\sigma h}{l} dx$. Действующее значение элементарного тока через площадку $h dx$ (см. рисунок): $dI = J_{zm} h dx \sqrt{2}$. Для мощности, выделяемой в этом объеме, будем иметь $dP = \frac{(dI)^2}{d\sigma} = J_{zm}^2 \frac{hl}{2\sigma} dx$. Полную мощность потерь от вихревых токов находим путем интегрирования последнего соотношения по всей ширине датчика

$$P_b = \frac{\pi^2}{6} hl (2b)^3 \sigma f^2 B_m^2, \quad (7)$$

где f — частота индукции измеряемого поля; B_m — его амплитуда. Учитывая условия теплового рассеивания датчика $P = 2sa\Delta t^2$ и зависимость э. д. с. Холла от температуры $U_x = U_{x_0} (1 + \beta \Delta t^2)$, на основании (7) можно записать

$$U_x = U_{x_0} \left[1 + \frac{\pi^2}{12} \frac{\beta}{\alpha} h (2b)^2 \sigma f^2 B_m^2 \right], \quad (8)$$

где U_{x_0} — э. д. с. Холла датчика до разогрева; β — температурный коэффициент э. д. с. Холла; α — коэффициент теплоотдачи. Для погрешности измерений $\eta = \beta \Delta t^2$ на основании (8) запишем

$$\eta = \frac{\pi^2}{12} \beta \frac{h (2b)^2 f^2 B_m^2}{\rho \alpha}. \quad (9)$$

Представляет интерес отношение частотных погрешностей, определяемых тепловым разогревом датчика η [см. (9)] и искажениями поля γ [см. (6)]:

$$\eta/\gamma = 4 \cdot 10^{12} \frac{\beta \rho B_m^2}{\alpha h}.$$

В частности, принимая α равным $50 \text{ Вт/м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ (без специального теплоотвода), $\rho \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}\cdot\text{см}$ для кристаллических датчиков ($h \approx 0,2 \text{ мм}$) из Ge, InSb ($\beta \approx 10^{-2}$) и InAs ($\beta \approx 10^{-4}$) при $B_m \approx 1 \text{ Вб/м}^2$, будем иметь соответственно $\eta/\gamma = 2,5 \cdot 10^8$ и $2,5 \cdot 10^6$.

Таким образом, частотная погрешность измерений определяется тепловым разогревом датчика.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Н. Богомолов. Гальваномангнитные генераторы. — ЖТФ, 1957, XXVII, вып. 2.
2. В. Н. Богомолов. Устройство с датчиками Холла и датчиками магнитосопротивления. М.—Л., Госэнергоиздат, 1961.
3. Полупроводниковые приборы в измерительной технике. Сб. под ред. М. А. Земельмана. Перевод с нем. М.—Л., «Энергия», 1964.
4. F. Kuhrt, H. Lippmann, K. Wiehl. Über das Frequenzverhalten von Hall-Generatoren. — Archiv der elektrischen Übertragung, 1959, Bd. 13, H. 8.
5. Е. И. Борщенко. Исследование частотных режимов работы датчиков э. д. с. Холла. — Труды Ленинградского института авиационного приборостроения, вып. 43. Л., 1964.
6. В. А. Говорков. Электрические и магнитные поля. М.—Л., Госэнергоиздат, 1960.

Поступило в редакцию
15 мая 1970 г.,
окончательный вариант —
16 ноября 1970 г.